論文審査の結果の要旨

氏名 樊 締 (FAN DI)

本論文において FAN 氏は物体の光照射で発生する電流(光電流)のヘリシティ依存性を強いスピン軌道相互作用を持つ物質に対して系統的に調べている。

本論文は6章から成る。第1章は序論であり、研究の背景と目的そして本論文の構成が述べられている。第2章は理論的な内容で構成されており、物質中におけるスピン軌道相互作用の量子力学的取り扱いから、トポロジカル絶縁体やラシュバ表面で発現するスピンに依存したバンド構造やスピンホール効果などのスピンの流れなどが解説されている。特に本論文の主題である光電流のヘリシティ依存性について、その起源とされる光ガルヴァニ効果(photogalvanic effect)と光子ドラッグ効果(photon drag effect)が詳しく説明されている。第3章では、FAN氏が本実験のために立ち上げた装置を用いた測定手法と、氏が成長した薄膜試料の評価法が解説されている。第4章では、本研究で取り扱った強いスピン軌道相互作用を持つ結晶試料について具体的な原子構造と電子状態が説明されている。

第5章に本研究の実験結果及び議論がまとめられている。まず光物性理論に基づき実験結果の予測が行われており、特に光ガルヴァニ効果と光子ドラッグ効果が光電流の入射角依存性から区別できることが詳しく説明されている。実験結果としては、まずSi(111)表面がテスト試料として紹介され、表面処理に応じて光電流が大きく変化する結果が載せられている。

次に、本研究での主な成果となる Bi_2Se_3 薄膜に対する実験結果が議論されている。プローブ光の波長、入射角、試料の膜厚、測定位置の各パラメーターを変化させて得られた光電流のヘリシティ依存性のデータが並べられている。その結果、 Bi_2Se_3 薄膜における光ガルヴァニ効果の検出が述べられている。また Bi_2Se_3 薄膜では膜厚に応じてラシュバ効果の表面状態からトポロジカル絶縁体のエッジ状態へ変化することが知られており、その変化に対して光電流のヘリシティ依存性の符号が反転することも分かった。さらに試料端に光を照射することで発生した光電流のヘリシティ依存性については、FAN 氏によるシミュレーション計算から逆スピンホール効果に起因することが示唆された。第5章ではさらに Bi 及び $(Bi_xSb_{1-x})_2Te_3$ 薄膜の結果が説明されている。これらは共通して

強いスピン軌道相互作用を持つ物質であるが、光電流のヘリシティ依存性は各物質及び測定条件に敏感に変化し、その発生メガニズムの多様性が明らかとなった。

第6章では各章での成果をまとめながら、本論文における全体的な結論が述べられている。

以上のように、本論文において FAN 氏は Bi₂Se₃ などの強いスピン軌道相互作用を持つ物質系を合成して光電流のヘリシティ依存性の測定に成功し、さらに数値シミュレーション計算などを行うことでその起源に対する重要な知見を与えた。光からスピンへの変換は物性物理学の重要課題であり、本成果はスピントロニクスや表面科学などの分野発展へ大きな寄与が期待される。本研究は保原麗ほか数名との共同で実施されたが、論文提出者は実際の実験やモデルの解析などの点において本質的な寄与をしていると認められる。従って、審査員全員の一致により、博士(理学)の学位を授与できると認める。